

科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)研究成果報告書

平成25年5月15日現在

機関番号:17102
研究種目:挑戦的萌芽研究
研究期間:2011~2012
課題番号:23656223
研究課題名(和文)強磁性合金薄膜の微小面内領域におけるスピン偏極率制御法の開発 とその応用
研究課題名(英文)Control of spin polarization of ferromagnetic alloys in a microscopic area in a Si platform
研究代表者
浜屋 宏平(HAMAYA KOHEI)
九州大学・大学院システム情報科学研究院・准教授
研究者番号:90401281

研究成果の概要(和文):

低温 MBE 法を利用して, 強磁性ホイスラー合金を構成する元素(Fe, Co, Si)の結晶サイト置換を人為的に制御することで, *L2*₁-Co₂FeSi (CFS)/*D0*₃-Fe₃Si (FS) 2 層構造を実現した.この積層薄膜を横型スピンデバイスのスピン注入電極へ応用するために独自の微細加工技術を開発し,同一基板上の微小領域内に性能の異なるスピンデバイスを作製することに成功した.高効率なスピン偏極電流の生成材料として期待されているホイスラー合金単結晶材料において,スピン偏極率の異なる薄膜を利用したデバイスを自在に配置する技術に発展すると期待される.

研究成果の概要(英文):

We demonstrated high-quality $L2_1$ -Co₂FeSi (CFS)/ $D0_3$ -Fe₃Si (FS) bilayer structure by using molecular beam epitaxy (MBE). This bilayer was fabricated into lateral spin-valve devices (LSVs) with $L2_1$ -Co₂FeSi (CFS) and $D0_3$ -Fe₃Si (FS) electrodes. Even in a microscopic area in a same Si platform, we can obtain two different spin injectors consisting of single-crystalline Heusler compounds with the different spin functionalities. This work will open a way for intentional arrangement of various spin injectors for spintronic applications in the same Si platform.

交付決定額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
交付決定額	3, 000, 000	900, 000	3, 900, 000

研究分野:工学

キーワード:電気・電子材料,スピントロニクス,エピタキシャル成長

1. 研究開始当初の背景

強磁性薄膜/トンネル絶縁層/強磁性薄 膜という積層構造からなる磁気トンネル接 合(Magnetic Tunnel Junctions: MTJ)は、次世 代の低消費電力不揮発メモリデバイスとし ての応用が期待されている.一般的にこの MTJの性能(トンネル磁気抵抗比:TMR比)は, 上部および下部の強磁性電極のスピン偏極

科研費の分科・細目:電気電子工学/電子・電気材料工学

率(P)に依存し、 $P_{\perp m} \times P_{\mathbb{T}^m}$ に依存する.ス パッタリング法などの薄膜堆積プロセス技 術を用いて作製するMTJ構造は、微細加工 技術を利用する事で微小メモリセルの面内 配列を作製可能である.この方法では、強 磁性薄膜のスピン偏極率(P)は基板面内で 一様となるため、同一性能のMTJ素子しか 集積することができず、応用範囲が狭いの が現状である.

2. 研究の目的

本研究では、異なる性能のスピンデバイ スを微小領域に面内配置する新しい手法を 開発する.具体的には、あらゆるスピンデバ イスのスピン注入電極として注目される 『強磁性ホイスラー合金薄膜』の結晶成長 プロセスにおいて,ナノメートルオーダー の精密組成変調技術を導入し、膜厚方向に スピン偏極率(P)の異なる薄膜を積層する. その後, 電極作製時に膜厚制御のエッチン グ工程を導入し、 微小強磁性電極を有する 横型デバイス構造を作製・集積し、微小領 域内の異なるスピン生成源から制御された 異なるスピン性能を取得する.最後に、本 手法を利用して、異なる性能のスピン注入 電極を有する構型スピンバルブ素子の面内 自由配置・スピン機能実証を行う.

3. 研究の方法

本研究では、分子線エピタキシー(MBE)技 術を利用して、ホイスラー合金の結晶構造に おける(A,C)サイトとBサイトの元素を巧み に置換する技術を開発した.我々は既に、合 金中の構成元素の結晶サイト選択性が顕著 であることを確認しており、Feは(A,C)サ イトとBサイトの両方を占有するが、Co は(A,C)サイトを占有しやすいという性質 がある.この性質を積極的に利用すると、 薄膜成長過程において Co/Fe の組成変調を



図 1.Si(111)上に低温 MBE 成長した強磁性合金 Co₂FeSi/Fe₃Si積層薄膜の断面TEM写真とEDX深さプ ロファイル.

精密に行う事で, (Co => Fe)制御された高品 質ホイスラー合金積層膜を作製することが できる.

4. 研究成果

図1には、低温 MBE 法(130℃以下)で Si 基板上に作製した Co₂FeSi/Fe₃Si 積層薄膜の 断面 TEM 写真と EDX 深さプロファイルであ る. 図中には示していないが、Fe₃Si および Co₂FeSi と考えられる層の電子線回折パター ンからは、高品質な L2₁-構造および DO₃-構造 の形成が示唆される超格子反射が観測され ており、Co₂FeSi/Fe₃Si 積層膜のクオリティー は、我々がこれまで検討してきた Si(111)上の 単層薄膜のクオリティーとほぼ同等である ことが判った.

また, EDX の深さプロファイルでは, Fe:Co:Si の急峻な組成変化を観測しており, 意図的にデザインした通りの組成比を得て いる. つまり, Co₂FeSi / Fe₃Si の積層膜が実 現しており,界面において組成ズレなどはほ とんど見られない. つまり,低温 MBE 法を 駆使することで,急峻な界面を持つ $L2_1$ -Co₂FeSi / $D0_3$ -Fe₃Si の形成に成功したと 言える.

次に、Co₂FeSi/Fe₃Si 薄膜を用いて横型

スピンバルブ素子を作製し、純スピン流生 成と検出を行うための素子加工プロセスを 開発した.作製プロセスは次の通りである. 先ず、上記の Co₂FeSi/Fe₃Si 薄膜の、Co₂FeSi 薄膜のみを現有の低加速ドライエッチング 技術を用いて電極構造に微細加工する. その 後, Co₂FeSi 電極を保護し, Fe₃Si 電極を作製 する.これにより、Si 基板上には、結晶構造 も結晶の品質もほぼ同等の Co₂FeSi と Fe₃Si 電極が形成されている.最後に,Cu 配線を行 なう直前で、Co₂FeSi 専用の表面クリーニン グプロセスを導入すると、FeaSi も同一条件 で洗浄表面を作製することが出来ることと なり、純スピン流の生成・検出が可能となる 横型スピンバルブ素子(図 2)が形成される. SEM 像(図 2)に示す通り、このデバイスで は Co₂FeSi 電極と Fe₃Si 電極がそれぞれ 2 本ずつ配置されており、Co₂FeSi同士, Fe₃Si 同士, また Co₂FeSi-Fe₃Si 間での純スピン流 の生成検出が検討できる構造となっている.

まず,隣接するすべての端子間での純ス ピン流の生成と検出を行った.代表的な測 定の結果を図 3 に示す. (a)および(b)は, Co₂FeSi-Cu-Co₂FeSi 構 造 お よ び



図 2. Co₂FeSi/Fe₃Si2 層薄膜から作製した横型ス ピンバルブ素子. 新しく開発した微細加エプロセス を用いて, Co₂FeSi および Fe₃Si 電極を同一基板 上に実現. Fe₃Si-Cu-Fe₃Si 構造における純スピン流の 生成と検出の例(50 K)である. 非局所配置 における明瞭なスピン信号が観測されてい る.得られたスピン信号を一次元拡散モデ ルを用いて解析すると, Co₂FeSi 電極, Fe₃Si 電極それぞれのスピン偏極率は Pcoresi = 0.49, P_{Fe3Si} = 0.15 と算出された. このスピ ン偏極率の大きさは、これまで単層薄膜で 観測してきた値(P_{Co2FeSi}=0.72, P_{Fe3Si}=0.23) に比べて比較的小さい値である.これは、2 層膜を微細加工して得られた結果であるこ とと素子サイズが 1.5 倍ほどの大きい事な どの影響であると考えている. 注目すべき は、P_{Co2FeSi} > P_{Fe3Si} という関係を十分にデモ ンストレーションできていることである. これは、我々の低温 MBE 法を用いた元素 置換技術が、強磁性合金のスピン機能を巧 みに制御していることを示唆している.

以上のように,高効率なスピン偏極電流 の生成材料として期待されているホイスラ 一合金単結晶材料において,スピン偏極率の 異なる薄膜組成を同一プラットフォーム上 に精密に配置する技術に発展すると期待さ れる.



図 3. (a) Co₂FeSi 電極および(b) Fe₃Si 電極を用 いた純スピン流の生成・検出. 同一基板上で異な るホイスラー合金スピン源を実現している. 5. 主な発表論文等

(研究代表者,研究分担者及び連携研究者に は下線) 「###認定」(計4/#)

- 〔雑誌論文〕(計4件)
- S. Oki, K. Masaki, N. Hashimoto, S. Yamada, M. Miyata, M. Miyao, T. Kimura, and <u>K. Hamaya</u> "Sign determination of spin polarization in L2₁-ordered Co₂FeSi using a Pt-based spin Hall device", Physical Review B, 査読有, vol. 86, 2012, 174412-1~4.
 [DOI: 10.1103/PhysRevB.86.174412]
- S. Oki, M. Kawano, K. Tanikawa, H. Aoki, S. Yamada, M. Miyao, and <u>K. Hamaya</u>, "Generation and detection of a pure spin current using Co-based Heusler-alloy spin injector and detector: Comparison of Co₂MnSi and Co₂FeSi", ECS Transaction, 査読有, vol. 50 (10), 2012, 245-251.
- S. Oki, S. Yamada, N. Hashimoto, M. Miyao, T. Kimura, and <u>K. Hamaya</u>, "Effect of addition of Al to single-crystalline CoFe electrodes on nonlocal spin signals in lateral spin-valve devices", Applied Physics Express, 査読有, vol. 5, 2012, 063004-1~3.
 [DOI: 10.1143/APEX.5.063004]
- (4). <u>K. Hamaya</u>, N. Hashimoto, S. Oki, S. Yamada, M. Miyao, and T. Kimura, "Estimation of the spin polarization for Heusler-compound thin films by means of nonlocal spin-valve measurements : Comparison of Co₂FeSi and Fe₃Si", Physical Review B, vol. 85, 2012, 100404(R) -1-5. [DOI: 10.1103/PhysRevB.85.100404]

〔学会発表〕(計5件)

①. <u>浜屋宏平</u>, "低温形成ホイスラー合金を用いた純スピン流の生成・検出", 第60回応用物理学会春季学術講演会, 2013年3月19

日,神奈川工科大学.(招待講演).

- ②. K. Tanikawa, S. Oki, S. Yamada, K. Mibu, M. Miyao, and <u>K. Hamaya</u>, "Control of room-temperature spin polarization in Heusler-compound Fe_{3-x}Co_xSi films grown on Si by substitution of Co for Fe", The 12th Joint MMM/Intermag Conference, Jan. 14-18, 2013, Chicago, U.S.A.
- ③. S. Oki, M. Kawano, K. Tanikawa, H. Aoki, S. Yamada, M. Miyao, and <u>K. Hamaya</u>, "Generation and detection of a pure spin current using Co-based Heusler-alloy spin injector and detector: Comparison of Co₂FeSi and Co₂MnSi", PRiME 2012, ECS Pacific RIM Meeting 2012, F5-3425, 10/10, Hawaii, U.S.A.
- ④. S. Oki, S. Yamada, K. Tanikawa, M. Miyao, and <u>K. Hamaya</u>, "Low-temperature epitaxial growth of Co-based Heusler alloys on group-IV semiconductors", The 7th International Conference on Physics and Applications of Spin-related Phenomena in Semiconductors, August 7, 2012, Netherlands.
- ⑤. S. Oki, N. Hashimoto, S. Yamada, T. Kimura, M. Miyao and <u>K. Hamaya</u>, "Giant spin accumulation at room temperature in Co₂FeSi/Cu lateral spin valves", Intermag2012, FU-01, May. 2012, Vancouver, Canada.

〔その他〕 ホームページ等 http://nano.ed.kyushu-u.ac.jp/~hamaya_lab/index.html

6.研究組織
 研究代表者
 浜屋 宏平(HAMAYA KOHEI)
 九州大学・大学院システム情報科学研究院
 ・准教授
 研究者番号:90401281